

Reference 6 (JPN PAT Appln Laid Open No. Sho 60-261095)



(19)

(11) Publication number:

60261095 A

Generated Document

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(21) Application number: 59116904

(51) Int. Cl.: G11C 7/00

(22) Application date: 05.06.84

(30) Priority:

(43) Date of application publication: 24.12.85

(84) Designated contracting states:

(71) Applicant: MITSUBISHI ELECTRIC CORP

(72) Inventor: TANIGAWA TOSHIYUKI
WAKIMOTO KINGO
MIYAJIMA HIROSHI

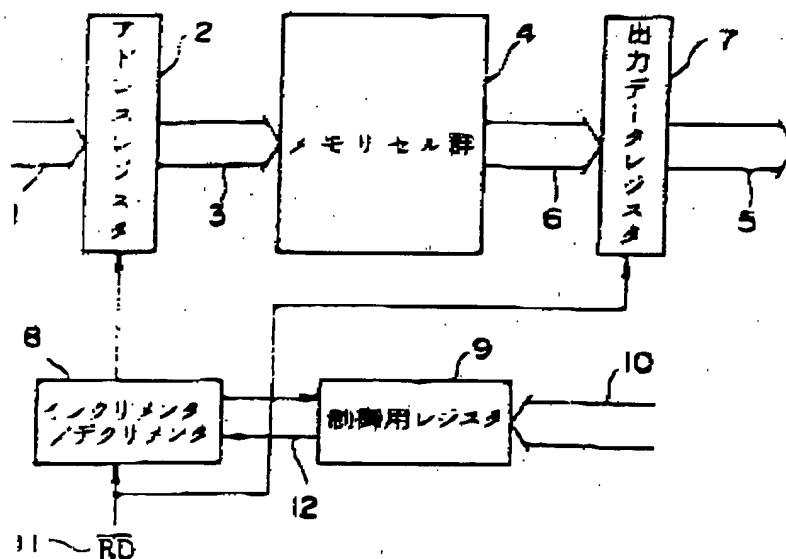
(74) Representative:

(54) SEMICONDUCTOR STORAGE DEVICE

(57) Abstract:

PURPOSE: To reduce the processing time when a data with a consecutive address is read continuously by controlling automatically increment or decrement of a content of an address register.

CONSTITUTION: An initial address is written in an address register 2 and a complement of a number of times incrementing or decrementing the address is written in a control register 9. Then an increment/decrement 8 increments/decrements the content of the register 2 by 1 each and a memory cell group 4 is read continuously by the consecutive address until the content of the register 9 reaches "0". The processing time in reading the data of the consecutive address continuously is reduced in comparison with the use of an address counter by controlling automatically the increment or decrement of the content of the address register.



COPYRIGHT: (C)1985,JPO&Japio

Reference 6 - Supplement by Yamakawa IPO

For the purpose of continuously reading the data in consecutive bit positions, both the foremost address of the location of the data to be read in the memory and the numerical value indicative of the difference between the foremost address and the rearmost address are included in one same address signal therefor. On the storage device side, the foremost address received is stored in the address register 2 and the numerical value indicative of the difference between the foremost and rearmost addresses is stored in the control register 9. Each time the reading of a unit of data is accomplished, increment takes place in the address register and, simultaneously, decrement in the control register, which lasts until the count in the control register 9 comes down to "0".

Ref-6 R-6

⑨ 日本国特許庁(JP)

⑩ 特許出願公開

⑪ 公開特許公報(A)

昭60-261095

⑫ Int.Cl.⁴

識別記号

庁内整理番号

⑬ 公開 昭和60年(1985)12月24日

G 11 C 7/00

6549-5B

審査請求 未請求 発明の数 1 (全4頁)

⑭ 発明の名称 半導体記憶装置

⑮ 特 願 昭59-116904

⑯ 出 願 昭59(1984)6月6日

⑰ 発 明 者 谷 川 俊 之 伊丹市瑞原4丁目1番地 三菱電機株式会社北伊丹製作所内
 ⑰ 発 明 者 脇 本 欣 吾 伊丹市瑞原4丁目1番地 三菱電機株式会社北伊丹製作所内
 ⑰ 発 明 者 宮 島 博 伊丹市瑞原4丁目1番地 三菱電機株式会社北伊丹製作所内
 ⑱ 出 願 人 三菱電機株式会社 東京都千代田区丸の内2丁目2番3号
 ⑲ 代 理 人 弁理士 大岩 増雄 外2名

明 細 書

1. 発明の名称

半導体記憶装置

2. 特許請求の範囲

(1) アドレスにより定められる各記憶位置にそれぞれ所定ビット数のデータを記憶するメモリセルが配置されたメモリセル群、

このメモリセル群のアクセスすべきデータを指定するアドレス信号が記憶されるアドレスレジスタ、

このアドレスレジスタに外部アドレス線からアドレス信号を寄与手段、

上記アドレスレジスタの内容に対し所定のクロックごとに数値1を加算又は減算するインクリメント/デクリメント、

このインクリメント/デクリメントを動作させ、又はその動作を停止させる制御信号を出力する制御用レジスタ、

上記アドレスレジスタにアドレス信号を寄与手段、時点で、上記メモリセル群から連続して読出すべ

きデータの読出す数値を上記制御用レジスタに寄与し、上記インクリメント/デクリメントから上記アドレスレジスタの内容に対し所定のクロックごとに数値1を加算又は減算する各時点で上記インクリメント/デクリメントから上記制御用レジスタの内容に対し数値1を加算又は減算し、上記制御用レジスタの内容が所定の数値に達したとき上記制御用レジスタから上記インクリメント/デクリメントの動作を停止する信号を出力する手段、

上記アドレスレジスタの内容によりアクセスされる上記メモリセル群から読出されたデータが入力される出力データレジスタ、

上記所定のクロックごとに、当該クロック時点における上記インクリメント/デクリメントによる上記アドレスレジスタの内容の変更過程が終了した時点において上記出力データレジスタへの入力信号を上記出力データレジスタに寄与手段を備えた半導体記憶装置。

⑳ メモリセル群、アドレスレジスタ、インク

リメンタ/デクリメンタ、加減レジスタ及び出力データレジスタは、関連する他の回路と同一番組上に形成されることを特徴とする特許請求の範囲オ1項記載の半導体記憶装置。

3. 発明の詳細な説明

(発明の技術分野)

この発明は半導体記憶装置に関し、特にその読出しの高速化に関するものである。

(従来技術)

オ1図はRAM(ランダムアクセスメモリ)を構成する従来の半導体記憶装置を示すブロック図であって、図において、11は外部アドレス線、12はアドレスレジスタ、13は内部アドレス線、14はメモリセル群、15は外部出力データ線である。

メモリセル群14に格納されているデータを読出す場合、そのデータのメモリセル群14内でのアドレスを示すアドレス信号を外部アドレス線11を経てアドレスレジスタ12に書き込む。このアドレスレジスタ12の内容が内部アドレス線13を介してメモリセル群14に入力されそのアドレスによって指定

特開2000-261095(2)

されたデータが出力データ線15に出力される。但し、アドレスレジスタ12の内容が変動している過渡期間のデータを利用して利用しないようにメモリセル群14と出力データ線15との間、又は出力データ線15の後に正しいタイミングの出力データを選択するための回路が必要である。

次に、メモリセル群14内の他のアドレスのデータを読出す場合は、そのアドレスを外部アドレス線11からアドレスレジスタ12に書き込み内部アドレス線13を介してメモリセル群14にアクセスする。

従来のRAMは以上のように構成されているので1つのデータを読出すごとにそのデータのアドレスを外部アドレス線11から入力してアドレスレジスタ12に書き込むことが必要であり、連続したアドレスのデータを順次読出すような場合でも1つのデータごとに外部アドレス線11からの入力を必要とし、そのため読出しに必要とする時間が長くなるという欠点があった。

(発明の概要)

この発明は上記のような従来のものの欠点を除

去するためになされたもので、この発明では半導体記憶装置の内部にインクリメンタ/デクリメンタと出力データレジスタとを内蔵し、連続したアドレスのデータを順次読出すような場合は、外部アドレス線からは読出すべきデータ群の先頭アドレスだけを入力してアドレスレジスタにセットし、其後はインクリメンタ/デクリメンタにより所定のクロックごとにアドレスレジスタの内容に数値1を加算又は減算することによってアドレスを順次変化させ、この変化するアドレスが指定された時点において読出されたデータを出力データレジスタに格納した上で、次のクロック時点でアドレスレジスタの内容に更に数値1を加算又は減算するようにしたものである。更にまたこの発明では制御用レジスタを設け、インクリメンタ/デクリメンタからアドレスレジスタの内容に数値1を加算又は減算するたびに制御用レジスタに数値1を加え、制御用レジスタの内容の示す累計数値が連続して読出すべきデータの総数に達したときインクリメンタ/デクリメンタの動作を停止すること

によって、インクリメンタ/デクリメンタの動作制御を自動的に行った。

(発明の実施例)

以下この発明の実施例を図面について説明する。オ2図はこの発明の一実施例を示すブロック図で、オ1図と同一符号は同一又は相当部分を示し、16は内部出力データ線、17は出力データレジスタ、18はインクリメンタ/デクリメンタ、19は制御用レジスタ、20はデータ線、21は信号線(読出し制御信号)の入力線、22は制御信号線である。制御用レジスタ19の内容が数値0のとき信号線22上の信号論理が「0」となりインクリメンタ/デクリメンタ18の動作を停止する。

以下、数値例を用いてオ2図の回路の動作を説明する。メモリセル群14の、たとえば、アドレス「30_H」番地(但しサフィックスのHは16進表示であることを示す)から「4F_H」番地までの「20_H」個のデータを連続的(昇順)に読出す場合を考える。この場合、インクリメンタ/デクリメンタ18がアドレスレジスタ12に数値1を加算すべき回数

特開2000-261095(3)

「 $4F_H$ 」-「 30_H 」=「 $1F_H$ 」=「 20_H 」-「 01_H 」である。すなわち「 20_H 」個のデータのうち先頭の「 30_H 」番地のデータは外部アドレス線(1)から設定されるからである。

数値「 30_H 」を外部アドレス線(1)からアドレスレジスタ(4)に書き込むと同時に、「 $1F_H$ 」を第1数値(数値「 100_H 」に対する数値「 $1F_H$ 」の補数、すなわち数値「 $E1_H$ 」)をデータバス(3)から制御用レジスタ(9)に書き込む。アドレス「 30_H 」のデータが内部出力データ線(6)上に出力される。信号 \overline{RD} が活性になる時点(すなわちパルスの立上り点)で内部出力データ線(6)上のデータが出力データレジスタ(7)に書き込まれ外部出力データ線(5)上に送出される。

制御信号線(2)上の信号論理は「1」であるから、次に信号 \overline{RD} が不活性になる時点(すなわちパルスの立下り点)でインクリメント/デクリメント(8)がトリガされてアドレスレジスタ(4)と制御用レジスタ(9)の内容に数値1を加算し、それぞれの内容を「 31_H 」、「 $E2_H$ 」とする。アドレス「 31_H 」

のデータが内部出力データ線(6)に出力され、次に信号 \overline{RD} が活性になった時点で出力データレジスタ(7)に書き込まれる。

このようにして連続したアドレスのデータが順次取出されてゆくが、アドレスレジスタ(4)の内容が「 $4F_H$ 」から「 $4E_H$ 」になると、制御用レジスタ(9)の内容は「 FF_H 」から「 00_H 」へ変化し、信号線(2)上の信号論理は「0」となりインクリメント/デクリメント(8)の動作は停止する。

上記実施例では、制御用レジスタ(9)の初期値として数値「 $1F_H$ 」の補数を設定したが、数値「 $1F_H$ 」そのものを設定し、インクリメント/デクリメント(8)により数値1を加算して行ってもよい。その場合、アドレスレジスタ(4)の内容が「 $4E_H$ 」から「 $4F_H$ 」になると、制御用レジスタ(9)の内容は「 01_H 」から「 00_H 」となる。

アドレス番号「 $4F_H$ 」から昇順に「 20_H 」個のデータを連続して取出す場合は、アドレスレジスタ(4)に数値「 $4F_H$ 」を書き込むとき制御用レジスタ(9)には「 $1F_H$ 」を書き込み、インクリメント/デ

クリメント(8)により両レジスタ(4)、(9)から数値1を順次加算してゆけばよい。

制御用レジスタ(9)の内容をリセット状態(数値「 00_H 」を書込んだ状態)にしてあげれば図2の回路は図1の回路と同様に動作する。

なお、上記実施例ではインクリメント/デクリメント(8)のトリガに信号 \overline{RD} の立下り点を用いたが、他の適当なクロック信号を用いることもできる。

更に、上記実施例では、制御用レジスタ(9)をメモリセル群(4)とは別に設けたが、メモリセル群(4)の一部をレジスタとして使用してもよい。

また、図2に示す回路をそれに変換されるCPUあるいは、その他の周辺回路と同一基板上に集積してもよい。

〔発明の効果〕

以上のようにこの発明によれば、連続したアドレスのデータを連続して取出す場合の処理時間を短縮することができる。

4. 図面の簡単な説明

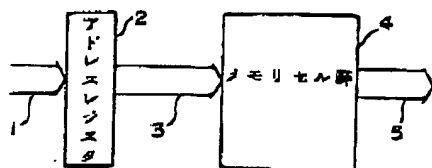
図1図は従来の装置を示すブロック図、図2図はこの発明の一実施例を示すブロック図である。

(1)…外部アドレス線、(2)…アドレスレジスタ、(3)…メモリセル群、(4)…出力データレジスタ、(5)…インクリメント/デクリメント、(6)…制御用レジスタ。

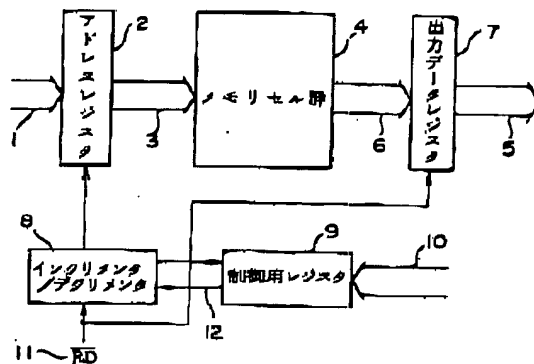
尚、各図中同一符号は同一又は相当部分を示す。

代理人 大 岩 増 雄

第1図 FIG. 1



第2図 FIG. 2



特開昭60-261095(4)

手続補正書(自発)

59 10 23
昭和 年 月 日

特許庁長官殿

1. 事件の表示 特願昭 59-116904 号

2. 発明の名称 半導体記憶装置

3. 補正をする者

事件との関係 特許出願人
住 所 東京都千代田区丸の内二丁目2番3号
名 称 (691)三番電機株式会社
代表者 片山 仁 八 郎

4. 代理人

住 所 東京都千代田区丸の内二丁目2番3号
三番電機株式会社
氏 名 (7375)弁護士 大 岩 増 雄
(通商第 04(223)2423特許部)

5. 補正の対象

(1)明細書の「図面の簡単な説明」の欄

6. 補正の内容

(1)明細書才10頁才5行目「インクメン」
あるを「インクリメンタ」と訂正する。

(以上)